# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-174786

(43) Date of publication of application: 24.06.1994

(51)Int.CI.

GO1R 31/26 H01L 21/66

(21)Application number : **04**-**352722** 

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22) Date of filing:

09.12.1992

(72)Inventor: FUKUDA KAZUYOSHI

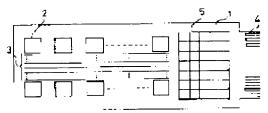
**OKAMOTO YASUSHI** 

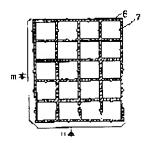
## (54) BURN-IN BOARD

## (57)Abstract:

PURPOSE: To facilitate the modification of wiring by providing a matrix wiring region on a burn-in board thereby interconnecting the wiring from electrodes on a semiconductor device arbitrarily with the wiring from electrodes on the burn-in board.

CONSTITUTION: A matrix wiring regions 5, where (m) lateral wiring patterns and (n) longitudinal wiring patterns are arranged in grid while intersecting perpendicularly each other, is formed on one side of a burn-in board. The (m), (n) wiring patterns are provided with holes 7 wider than the wiring pattern for interconnecting predetermined wiring patterns each other. Wiring patterns on the side to be connected with electrodes of semiconductor device are connected with a wiring patter 3 of (m) signal lines which is connected with the electrodes of all IC socket 2.





## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## (19) [本図粉)(17) (12) 公 關 特 許 公 報 (A) (11) 特許出版公開基号

特開平6-174786

(43)公開日 平成6年(1994)6月24日

(51) Int.CL.

庁内管理書号 識別記号

PI

技術表示個所

GOIR 31/26 HO1L 21/66

H 9214-2G

2 7377-4M

審査請求 未請求 請求項の数8(全 8 頁)

(21)出國書号

停留平4-352722

(22)出聯日

平成4年(1992)12月9日

(71) 出版人 000006013

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72)発明者 福田 和良

兵庫俱伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電優

株式会社北伊丹藝作所内

(72) 発明者 岡本 泰

兵庫県伊丹市職原4丁目1番地 三菱電機

株式会社北伊丹製作所內

(74)代理人 弁理士 早龍 意一

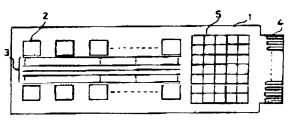
### (54) 【発明の名称】 パーンインボード

### (57) 【要約】

【目的】 パーンインポードにマトリクス状配際領域を 形成し、パーンインポード上の結解および配額の変更を 容易にする。

【機盘】 燃上に乗す上うに、従来のパーンインポード 上にマトリクス状配動パターンを形成する。これは、半 導体装置の帽子とパーンインボードの電響を結算するた めの記録パターンである。結構はプリント基板の穴にジ ャンパー製、抵抗等を用いて行う。

【勃果】 ピン数、ピン配列、パッケージの違う複数品 種の半導体技管に対して利用でき、パーンインボードの 標準化、パーンインボード製造工期、食用低減の効果が ある.



- ブリント 碁 板
- : 中事多首者ソケット(『Cソケットの助予ima)
- 6 · パーンインボードの意義(nコ)
- 5 マトリクス検配施領線(m×n)

(2)

**特勝平6-174786** 

【野浒鏡次の郵題】

【顧求項1】 プリント基板上に半導体装置を搭載する ための半導体装置固定指兵と、搭載された半導体装置に 他気的信号を与えるための電極及び配線を存する、半導 体の高温動作試験を行うためのパーンインボードにおい T.

鉄パーンインボード上に載けられ、上配搭載された中毒 体装置の電板に接続される配線パターンと、破パーンイ ンポードの入出力用の電響に接収された配算パターンと が相互に交差するようマトリクス状に設けられてなるマ 10 ボード。 トリクス状配御御域と、

波マトリクス状配線循道において、上配半導体容置の電 個に接続される記録パターンと、上記パーンインボード の入山力用電板に接続された配製パターンとを任意に結 組できる接続手段とを備えたことを特徴とするパーンイ ンポード。

【餅求項2】 ・ 欝求項1配数のパーンインボードにおい T.

上記マトリクス状配御領域の上記半導体製置の電標に接 続される配線パターンに接続された信号線の配線パター 20 ンを觸え、

該信号線の配線パターンは、複数設けられた上配半導体 **設備固定給具のすべての各種値に接続されていることを** 特徴とするパーンインポード。

【鯖水項3】 翻求項1または2に配載のパーンインボ ードにおいて、

上記マトリクス状配都領域は、上記半導体装置の電極に 接続される配線パターンと、これと在交して配置される 上紀パーンインボードの入出力用電響に整轄された配製 パターンとを、上記プリント基板の相異なる2つの確に 30 ポードに関するものである。 有し、かつ、上記プリント基板を透視的に見て、上記半 導体装置の電標に接続される配御パターンと、上記パー ンインボードの電極に接続された配響パターンとが交差 する点に、接続に使用することのできる穴を有するもの であることを特徴とするパーンインボード。

[請求項4] 需求項1ないし3のいずれかに配職のパ ーンインボードにおいて、

上記パーンインボードの電板から上記半導体装置の電標 に至る配線のうち、電源配線の幅を、他の積分配線の幅 よりも大く配撃してなることを特徴とするパーンインボー10 -ĸ.

【謝求項5】 請求項1ないし4のいずれかに記載のパ ーンインポードにおいて,

上記搭載された半導体装置の電報を、ジャンパー部等の ワイヤを用いて直接開放状態、技地状態、電源に接続さ れた状態の任章の状態にできるよう、上記半導体装置器 定治具の近傍の上記プリント基板上に、電影配線、及び グランド配益を個えたことを特徴とするパーンインボー ۴a

【論求項6】 請求項2に記載のパーンインボードにお 60 を回路設計したのち、プリント基板設計工程A、プリン

いて、

上記は号載の配製パターンと、上記各半導体装置固定治 具の電板との間に、彼信号線のパターンと各半導件設置 固定給具の電極とを任意に接続するよう、各半導体装置 固定治具の近傍にて、上配各半導体装置固定治具の電艦 に接続される配着パターンと、上記各個母親の配報パタ ーンに接続される配撃パターンとが相互に交差するよう マトリクス状に設けられてなる第2の複数のマトリクス 状紀御板城をさらに備えたことを特徴とするパーンイン

【請求項7】 請求項1に記憶のパーンインボードにお いて、

上記マトリクス状記録仮域は、各m本の遺標を有する! 個の半事体整置固定治具の計 (1×m) 本 (1, mは2 以上の整数)の電極に接続される配線パターンと、パー ンインポードの入出力用の電**能に接続される**n本の配撃 パターンとが相互に交送するようマトリクス状に優けら れてなる第3の複数のマトリクス状況整備域であること を特徴とするパーンインボード。

【請求項8】 請求項1ないしてのいずれかに記載のパ ーンインポードにおいて、

上記半導体整置固定治具は、該半導体装置固定治具に直 投搭載できる半導体設置と異なる品種の半導体設置を搭 載するための変貌ソケットを備えたことを特徴とするパ ーンインボード。

### 【発明の評細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明はパーンインボードに関 し、特に半導体装置の高温動作試験に用いるパーンイン

[0002]

【従来の技術】一般に、半導体装置(以下、1Cと称 す)には、加熱、加湿、加圧等、様々な情報性試験が行 われる。これら俗類性試験の中に、ICに電似を供給し てICを当作させた状態で、ICを高温槽に数千時間保 存し、その信頼性の評価を行う高温動作試験、いわゆる パーンイン試験がある。パーンインボードはこのパーン イン試験に用いる半導体信頼性試験治具である。

【0003】図9は従来のパーンインボードを示し、図 10は従来のパーンインボードの作製のための工程フロ ーチャートを示す。図9において、1はプリント基板、 2 は半導体装置固定拾具(以下、ICソケットと称 す)、4はパーンインボードに外部から電気信号を与え るための電極、3は半導体装置固定治具2と電標4とを 接続するためプリント基板1上に形成された配盤であ

【0004】 閏10 に示すように、従来のパーンインボ ードの製作においては、信制性試験を行う半導体装置 (以下、「Cと称す) に合わせて、彼パーンインポード

(3)

特別平6-174786

3

ト基框盤作工組B、ブリント基框実装工程C、及びパー ンインポード検査工製Dを触ることにより、パーンイン ボードの作製を完了することができる。ここで、プリン ト基板設計工程Aは、回路パターン設計、CAD入力、 plot図チェック、の各ステップ、及びCAD修正、 のフィードバックステップからなる。また、プリント基 板製作工程Bは、プリント基板製作、の各ステップ、及 び上配量初の回路設計の後の、郵品手配、のステップを 含めて、プリント基板自視検査、のステップからなる。 抗、コンデンサ、ジャンパー활等の部品手揮入、リフロ ーハンダ付、ハンダ修正、実験自根検査、の各ステッ ブ、及びハンダ修正、のステップの前に切る、修正、の フィードバックステップからなる。また、パーンインポ ード検査工程Dは、パーンインボードの完成品の、完成 品全数導道检査、サンプルI Cによる電影電視入・出力 波形検査。のステップからなり、これによりパーンイン ポードの製作工程を終了する。

[0005]

個々の品種で、そのピン数、ピン配列、及びパッケージ が異なる。従って、従来のパーンインボードの製作にあ たっては、被検査半等体装置の個々の品種に合わせて、 **該半等体装置の電値と、パーンインボードの電框とを新** ぶ記録パターンを設けなければならず、プリント基板の **国路パターン等をすべて個々の品種別に設計する必要が** あり、このため図10の製作フローの全体を関々の品種 別に量初から行わなければならなかった。このように、 パーンインボードの製作は非常に収穫であるととに、パ しても配鉛の変更によりこれを行うことは非常に困難で あるという問題点があった。

【0006】この発明は上配のような問題点を解消する ためになされたもので、ピン酸、ピン配列、パッケージ の異なる智数品書の半等件装置の無額性試験に利用する ことのできるパーンインポードを得ることを目的とし、 かつ酸パーンインボードの標準化を行うことでパーンイ ンポード製造期間の頻響、費用の低減を図ることのでき るパーンインボードを提供することを目的としている。

[0007]

【幽園を解決するための手段】この発明に係るパーンイ ンポードは、搭載された半等体装置の電器に接続される 配慮パターンと、パーンインボードの入出力用の電響に 接続された配線パターンとが交流するようマトリクス状 に設けられてなるマトリクス状配額個域を設け、その各 配線パターン間の結構を任意に行って半導体装置の電極 と、パーンインボードの電響とを任意に接続できるよう にしたものである。

【0008】またこの発物は、上記マトリクス状配離額

ンに接続された信号線の配線パターンを設け、賃信号線 の配線パターンは、複数設けられた「Cソケットのすべ ての電極に接続したものである。

【0009】またこの発明は、上記マトリクス状配線像 域を、半導体装置の電板に接続される配線パターンと、 これと直交する上記パーンインポードの電極に接続され た記録パターンとを上記プリント基板の相異なる2つの 節に有し、上記プリント基権を選択的に見て、上配半導 体装置の電腦に接続される配器パターンと、上記パーン また、上記プリント基板実装工程では、ソケット、掘 10 インボードの電極に接続された配製パターンとの交配す る点に、接続に使用することのできる穴を有するものと したものである。

> 【0010】またこの発明は、上紀パーンインポードの 電板から上記半導体装置の電板に至る配数のうち、電影 配載の報を、他の付号配載の個よりも太く配載してなる ものである。

【0011】またこの発明は、上記搭載された半導体接 置の電極を、ジャンパー整等のワイヤを用いて開放状 勉,推地状態。電源に接続された状態の任意の状態にで 【完明が解決しようとする課題】一般的に半導体装置は 20 さるよう、上記半導体装置固定治具の近傍の上記プリン ト基板上に、電源配容、及びグランド配線を増えたもの である.

> 【0012】またこの発明は、上記信号線の配線パター ンと、上記各ICソケットの電極との間に、該信号級の パターンと各ICソケットの電極とを任意に接続するよ う、各ICソケットの近傍に、第2の複数のマトリクス 状配部領域をさらに備えたものである。

[0013]

【作用】この発明におけるパーンインボードは、プリン ーンインボードを他の半導体装置の試験に転用しようと 30 ト基板上に形成したマトリクス状配種領域で、ICの電 極からの配録と、パーンインボードの範囲からの配録と の接続を行うため、マトリクス状配線領域の配象接続の 選択の仕方によってプリント基板上の配線の変更を容易 に行うことができる。従って、パーンインポードの標準 化を行うことにより、大幅なパーンインポード製造期間 の短腕、費用の低減を達成できる。

> 【0014】また、上配マトリクス状配線領域におい て、電流電圧測定装置や波形測定装置を用いることによ り、個々のICの電影電流や、ICの入、出力被影の検 が 査を容易に行うことができる。

(0015)

【実施例】

実施例1. 図1はこの発明の一実施例によるパーンイン ポードを示し、関において、1はパーンインポード本体 のプリント基板、2は半導体整置を搭載するICソケッ ト、3はプリント基板1上の借号線の配線パターン、4 は外部と他号の入出力を行うためのパーンインボードの 入出力用の電極、5はブリント基板1上に形成したマト リクス状配御価値である。上記「Cソケット2の暗子の **域の上記半導体装置の電磁に接触される側の配線パター 80 数をm倒(ICの端子の数も同じ)、パーンインボード** 

(4)

**特別平6-174786** 

の電源帽子、入・出力電子の数、即ち入出力用電板の数 をn個とすると、このマトリクス状配線倒域 6 は、m木 の配線パターンと、n本の配線パターンとが相互に直交 するよう格子状に配置されて構成されている。以下にマ トリクス状配容値域もについて詳しく観明する。

【0016】図2は本収施例1の図1のマトリクス状配 鉛板域5を示す拡大側であり、関2において、6はマト リクス状配線パターン、7はプリント基板1上に形成し た結製のための大である。

【0017】図2に示すマトリクス状配線個域におい 10 て、マトリクス状配線パターン6は、ICの電響に接続 される図中権方向に走るm本の配線パターン6gと、酸 パーンインボードの入出力用電電4に投続された図中電 方向に迎るn本の配線パターン6bとが相互に直交して マトリクス状に避けられ、これがバーンインボードの片 面に形成されている。そして、上記各配雑パターン6 a, 6 bには、雙種方向、電方向の配盤パターン6 a, 6 bの所要のも同士を相互に接続することができるよ う、貧配御パターンより幅の大きい穴?を形成してい

【0018】そして、本実施例においては、上配マトリ クス状配器領域の半導体装置の電器に接続される側の配 御パターンはm本の信号癖の配類パターン3に極便さ れ、彼付号級の配線パターン3は、複数あるすべての I Cソケット2の電極が控続されている。

【0019】図5は、図2に示したマトリクス状配響バ ターン6における結構方法を示し、図5において、12 は結果のためのジャンパー配理又は抵抗等である。図 5 での結構では、I C側の第1端子 (1, 2, …, mのう ちの1)と、パーンインポード側の第1端子(1, 2, ··· nのうちの1) とがジャンパー銀12により接続さ れている。このように、ジャンパー録12を各配録6 a、6 bに設けた穴7間にどのように設けるかにより、 各配線間の接続を変えることができる。

【0020】このように本実施器1においては、建設の 1 Cソケット2の各々に被試験ICを搭載し、パーンイ ンポードの電極を、所要の整置に接続することにより、 パーンインテストを行うことができ、所要時間のテスト の結果、被試験「C中に不良の」Cがあるか否かを知る ことができる。またこの際、パーンインボードのプリン 40 大きくすることができる効果がある。 ト基板上に設けたマトリクス状配御板域6における配御 間の接続を、試験の対象となる半導体装置のピン数、ピ ン配列、パッケージ等の品種に応じて上配ジャンパー銀 12を設ける位置を変えることにより、変更することが でき、同一のパーンインボードを複数品種の半導体装置 の試験に利用することができる。従って、図10の作製 フローにおけるプリント基板製作工程までの工程を各種 のパーンインポードにつき、同一とすることができ、こ のようなバーンインボードの概単化を行うことにより、 パーンインボード製造期間の短輪、費用の低減を大幅に 50 配線機械22の評細を示し、23は10の場子からの1

遠成することができる。

【0021】実施例2.四3は本発明の第2の実施例に よるバーンインボードにおけるマトリクス状配器微線を 示し、図4はその構造をより詳細に示す図であり、図6 は彼マトリクス状配御領域における綺報例と領導方法を 示す図である。

【0022】図3において、8はマトリクス状配線パタ ーン、7は彼マトリクス状配線パターンに殴けたその配 磐幅より大きい径の穴、8は表面配線、9は裏面配線で ある。図3に示される本実施例2のマトリクス状配線館 域は、プリント基板1の片面にマトリクス状配線の10 側に接続されるm本の表面配着8を形成し、上記プリン ト基板のもう一方の面に上記表面配盤8と直交する。バ ーンインボードの電框側に接続されるn本の裏面配盤9 を形成し、貧民間の配像の交点となる位置に、貧民配義 8. 9を賞遣する穴~を形成したものである。

【0023】関4(a).(b).(c) は図3のマトリクス状配 軽パターンの構造をより詳細に説明するための基板 1の 疫園、裏面を示す間、及び基板1の断面関であり、図4 20 (a)において、8は表面配職、7は穴であり、図4(b) において、9は裏面配像、7は穴であり、図4(c) にお いて、1はプリント基板、10はその表面、11は真面 である.

【0024】また図6は、図4に示すマトリクス状配線 バターンにおける韶鷸例と結論方法を示し、図6(a) に おいて、13は非撞鹿、14は撞鹿の状態を示し、図8 (b)はパーンインボードの両面の配撃を接続するため、 はんだ彼し込み15をおこない、図6(a) に示す接続1 4の状態としたものである。また、パーンイン基板の製 道工程において、一枚マスクを迫加してマトリクス状配 **単パターンにおける各々の接続用の穴の一部に対して基** 板の姿と裏を導通させるためのスルーホールメッキを行 い、幾りにはメッキを行わないことにより記事を行うこ ともできる。

【0025】本要施例2のマトリクス状配線パターンに おいては、一方の配御パターンを基板の片面に、他方の 配御パターンを基板の他方の面に設けたので、半導体装 **個側の配響と、パーンインボードの入出力電極側の配線** との措統の仕方の目由度を、上配要施例1に比し非常に

【0028】実施例3. 図13はこの発明の第3の実施 例によるパーンインポードを示し、図13において、2 2は信号線の配線パターン17と複数ある各ICソケッ ト2との間に載けられ、半導体設置の端子と信号線の配 **塾パターンとを接続するための第2のマトリクス状配象** 保健であり、パーンインボード上に搭載されるICソケ ット2と同数だけ、腰ICソケット2の各々に近接して ' 殴けられている。

【0027】 図14は図13に示す第2のマトリクス状

(6)

特割平6-174786

(エル) 本の配線、24は信号級17からのm本の配線 を示す。木マトリクス状配整価値22の構造は、(10 の始子からの (エル) 本)×(借号観17からのm 本) の配線を有するものである。上配第2のマトリクス 状紀影鑑號部分22の構造の許護院、及びその結響方法 は図2、図3、図4、図5、図6に示したものとほとん ど間様である。

【0028】このような本実施例4では、パーンインボ ード上に搭載されるICソケット2の数と同数の単導体 装置、信号郵接網用の第2のマトリクス状配線側端22 10 を設け、そこで1 Cソケット2の各電極の増予と各個号 催17との結構を行うようにしているので、ピン教、ピ ン配列、パッケージ等の異なる運動品種の「Cを1度の パーンインテストで試験することができる。

【0029】突頭倒4. 図7はこの発明の第4の実施例 によるパーンインボードを示し、関において、16は他 **釟配線、17は電線配線以外の信号配線である。ここ** で、電源配線16の幅は他の信号線17の幅より太く、 プリント基板上に形成する。また、鉄電源配収16と、 10の電面端子との接続は、図8に示すような接続用ジ 20 ャンパー用ソケット18を用いて行う、即ち、ICソケ ット2の近傍を走る ( Cの電影用の配線 2 a 上に設けた 六2 bと、電源記録16に設けた六16 aとに、鉄機線 用ジャンパー用ソケット18の両足18点、18 bを押 入することにより、**独同配置**2 a、16間を接続するも のである。

【0030】このように本実第例4においては、電源配 銀16の個が他の信号録17の個よりも太いため、電源 配象16の電影電圧が他の信号線17の影響を受けるこ とがなくなり、不安定になることはない。また、上配提 30 破用ジャンパー用ソケット18の代わりに、抵抗を付け た抵抗付ジャンパーソケット19を用いれば、電流から の通電院による「Cの破職をも防止することもできる。

【0031】実施例5、図8はこの発明の餌5の実施例 によるパーンインボードを示す。間において、2は10 ソケット、2a、2bは【Cソケット2の近傍を走る】 Cの電源用配線及びその大、16,16 aは電源(Vc c. 及びGND) 配額及びその配額上に設けた火、17 は信号配線、18はジャンパー用ソケットの一例であ る.

【0032】【Cソケット2に搭載される】Cの端子 は、図8に示すジャンパー用ソケット18によりICの 端子の配着に設けた穴2 bと、電源(Vcc)。またはグ ランド (GND) 磐に設けた穴16aとにその両足を押 入することにより、容易に値ICの増子を電源(Ve c) , 宏たはグランド (GND) に接続でき、またこの ジャンパー用ソケット18を用いない場合は、破ICの 始子を開放(オープン)状態とすることができる。

【0033】このような本実施例6では、【Cソケット 2 に搭載される I Cの端子を、信号離 1 7を終ることな 50 詳細を示す漫画図、裏画図及び新面図。

く、ICソケット2の近傍で直径、電源、グランド、ま たは開放状態とすることができる。

【0034】実施例6、関12はこの発明の第6の実施 例によるパーンインボード上のマトリクス状配船復建を 示す関である。関12において、1はパーンインボード 上に搭載されるICソケットの蓋である。本定施例3 は、上記実施例1におけるm×n本の配線を有するマト リクス状配御領域、またはこれと何等のもの5を、図1 に示すパーンインボード上に搭載されるICソケットと 同数(1個)だけ1億所に集めて設けてなる第3のマト リクス状配線側域(配線数は j × (m×n) 本となる) 21を設けている。

【0036】このような本実施例3では、誰やトリクス 状配器領域において、電流電圧制定基置や値形制定型量 を用い、個々の「Cの電影電流、入、出力被形を観測す ることにより、高温動作試験中に発生する1Cの不良を 後出し、不良となった「Cを特定することができる。

【0036】実施例7. 図11はこの発明の第7の実施 例によるパーンインポードを示す。図11において、1 はパーンインボードを構成するプリント基板、2はIC ソケット、20は10ソケット2とはパッケージの異な る【Cを搭載するための】Cソケットである。

【0037】この発明によるパーンインボードをパッケ ージの異なる!Cに対して使用する場合には、JCソケ ット2上に搭載することのできるICソケット20を変 掛ソケットとして用いることにより、ピン数、パッケー ジの異なる「Cに対して本パーンインボードを利用する ことができる。

[0038]

【発明の効果】以上のように、この発明にかかるパーン インボードによれば、パーンインボード上にマトリクス 状配線領域を設けて、半導体装置の電板からの配盤と、 パーンインボードの電極からの配線との間を任宜に報義 できるように構成したので、配御変更を容易に行うこと ができ、またビン数、ピン配列、バッケージの基なる値 数の基準の1Cに対しても利用することができ、汎用性 の高いパーンインボードが得られる効果がある。

【0039】また、この発明によるプリント基板を使用 することにより、パーンインボードの簡単化を実現で き、パーンインボード製造工剤の短轍、費用低減を達成 できる効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の第1の実施例によるパーンインボー ドモ示す平面図。

【図2】図1に示す実施例1のパーンインボードのマト リクス状配縁循端を示す平面図。

【図3】この発明の第2の実施例によるパーンインボー ドにおけるマトリクス状配着個域を示す平面図。

【図4】図3に示す実施例2のマトリクス状配配個域の

10

(6)

特開平6-174786

в

【図 6】図2に示す実施例1のマトリクス状配線パターンでの結構方法を示す図。

【図 6】図 3 に示す実施例 2 のマトリクス状配像パターンでの結鎖方法を示す図。

【関7】 この発明の第4の実施例によるパーンインボードを示す平面図。

【図8】この発明の第6の実施例によるパーンインボードを示す平面図。

【図9】 従来のパーンインボードを示す年面図。

【図10】従来のパーンインボードの作<mark>制工</mark>程フローを 10 示す複れ図。

【図11】この発明の第7の実施例によるパーンインボードを示す関。

【図12】この発明の第6の実施例によるマトリクス状 記録機械を示す平衡関。

【図13】この発明の第3の実施例によるパーンインボードを示す平面図。

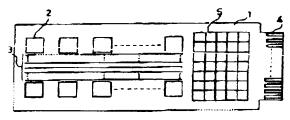
【図14】図19に示す変<mark>範例</mark>3のマトリクス**状配線側** 域の詳細図。

#### 【符号の説明】

- 1 プリント基板
- 2 半導体装置固定治具(10ソケット)
- 2a ICの電気用配製
- 2 b I Cの電影用配款上に設けられた六
- 3 R.W
- 4 パーンインボードの電極
- 6 マトリクス状配御領域
- 6 マトリクス状配像パターン

- 8 8 機配線パターン
- 6 b 確定様パターン
- 7 結業用穴
- 8 表面配盘
- 9 雪雨配配
- 10 表面
- 11 事面
- 12 ジャンパー配職、抵抗
- 1.3 非接続状態
- 0 14 接続状態
  - 16 はんだ流し込み
  - 16 **QEE:**
  - 16 a 全国配製上に設けられた穴
  - 17 電影配動以外の信号器の配割パターン
  - 18 接続用ジャンパーソケット
  - 18a ジャンパーソケットの片足
  - 18b ジャンパーソケットの片足
  - 18 抗付ジャンパーソケット
  - 20 半導体數量固定治具
- 20 2.1 i×(m×n)の配離を有する第2のマトリクス状配御螺ේ
  - 22 半悪体整體, **心号製植貌**用の類 3 のマトリクス 状配理機能
  - 23 半等体位置固定治具からの配慮
  - 24 信号報17からの配撃
  - 25 IC側第一端子
  - 26 パーンインボード側卸一輪子

【图1】

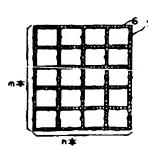


- 1:プリント基値
- 2 · 半導体基礎ンケット([Cソケットの地子:mil)
- 3 ##
- 4: バーンインボードの意思(ND)
- ・マトリンス状配要情報(m×n)

(M2)

(206)

ìZ

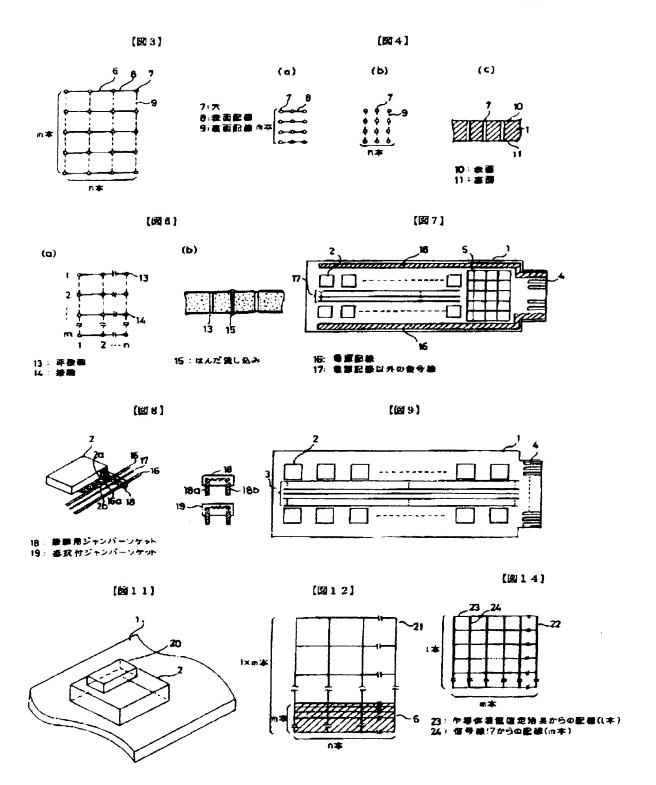


12:ジャンパー記載,抵抗等

- 6: マトリクス状配数パターン
- 7: 音級角火

(7)

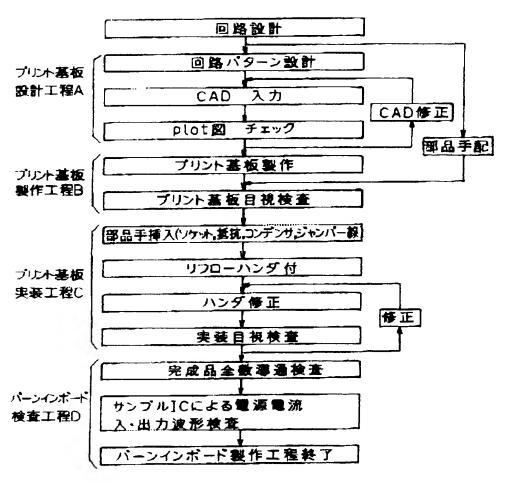
特別平6-174786



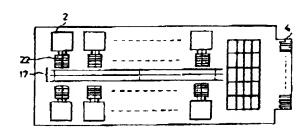
(8)

特別平6-174786

【图10】



(M13)



22: 午草作道命, 会号報被器用マトリクスな影響優雄